

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-grubosci-lakieru-cem-dt-157-p-7171.html>

Miernik grubości lakieru CEM DT-157

Cena brutto	1 239,84 zł
Cena netto	1 008,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07526

Opis produktu

Miernik grubości lakieru DT-157 to następca znanego od lat modelu DT-156. DT-157 wykonuje pomiary dokładniej i są one bardziej powtarzalne niż w DT-156.

Funkcja podwójnej technologii pomiaru zapewnia automatyczny wybór metodą Indukcji Magnetycznej lub metodą Prądów Wirowych.

Dzięki funkcji transmisji Bluetooth wyniki pomiarów mogą być łatwo przesłane do PC w celu edycji lub magazynowania.

Ten niewielkich wymiarów miernik grubości lakierów jest przeznaczony do bezinwazyjnego, szybkiego i precyzyjnego pomiaru grubości powłok. Podstawowym zastosowaniem jest ochrona przeciwkorozyjna obiektów w terenie. Jest idealnym narzędziem dla producentów oraz użytkowników w przemyśle: chemicznym, motoryzacyjnym, stoczniowym, lotniczym oraz dla innych prac inżynierskich.

Sondy pomiarowe są zamocowane sprężysto, co zapewnia bezpieczne i stabilne pozycjonowanie oraz stały nacisk w miejscu styku. Zagłębienie w kształcie litery V, w osłonie sond pomiarowych, zapewnia niezawodne pomiary nawet na niewielkich częściach o cylindrycznym kształcie. Półkolistą końcówką sondy jest wykonana z twardego i trwałego materiału.

Cechy szczególne

- Pomiar grubości powłok niemagnetycznych (np. lakier, cynk) na podłożu stalowym
- Pomiar grubości powłok izolacyjnych (np. lakieru, powłok anodyzowanych) na metalach nie ferromagnetycznych (np. aluminium)
- Obsługa poprzez menu systemowe
- Dwa tryby pomiarowe: tryb CIĄGŁY i POJEDYNCZY
- Dwa tryby pracy: tryb BEZPOŚREDNI i GRUPOWY
- Pamięć 2500 wyników (50 dla każdej grupy)
- Łatwe kasowanie pojedynczych wyników oraz całych grup
- Alarm górny i dolny dla wszystkich trybów pracy
- Sygnalizacja czterech poziomów stanu baterii
- Sygnalizacja błęd pomiaru
- Interfejs Bluetooth i oprogramowanie na PC
- Łatwe przystosowanie do warunków oświetleniowych dzięki 8 poziomom podświetlenia
- Zakres pomiarowy: 0 ÷ 2000µm
- Najlepsza rozdzielczość: 0,1µm
- Dwa sensory pomiarowe:
 - Typu F: metoda indukacji magnetycznej
 - Typu N: metoda prądów wirowych